EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

62119543

PUBLICATION DATE

30-05-87

APPLICATION DATE

20-11-85

APPLICATION NUMBER

60258492

APPLICANT:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP;

INVENTOR:

TAKAYAMA KENJI:

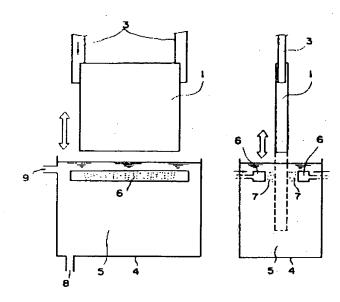
INT.CL.

G03F 1/00 B08B 3/10 H01L 21/304

TITLE

APPARATUS FOR PRODUCING

SEMICONDUCTOR



ABSTRACT :

PURPOSE: To remove the deposit on the surface of a photomask by providing a pair of foam generating parts facing each other to the inside of a cleaning tank in which a detergent such as org. solvent or pure water is filled.

CONSTITUTION: Foam groups 7 are ejected from the fine pores of the foam generating parts 6 in the cleaning tank 4 to which the detergent 5 is supplied from an inlet 8 at a prescribed flow rate by the high-pressure air forced into the foam generating parts 6. A mask holder 3 is then moved upward or down ward by which the photomask 1 is immersed into the detergent 5. The foam groups 7 are then injected to the surface of the photomask 1. The collision energy of the foam groups 7 by the injection, the rupturing force of the foam groups 7 in the stage of collision and further the resistance on the surface with the detergent 5 by the vertical movement of the photomask 1 are thereby synergistically acted, by which the fine foreign matter sticking to the surface of the photomask 1 is efficiently removed.

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio

⑫日本国特許庁(JP)

10 特許出願公院

⑩公開特許公報(A)

昭62 - 119543

(a)int,Cl.⁴	識別記号	厅内整理番号	❷公開	昭和62年(1987)5月30日
G 03 F 1/00 B 08 B 3/10 H 01 L 21/304	GCA	Z - 7204 - 2H Z - 6420 - 3B		
H 01 L 21/304		D-7376-5F	審查請求 未踏求	発明の数 1 (全3頁)

砂発明の名称 半導体製造装置

❷特 顧 昭60−258492

❷出 頤 昭60(1985)11月20日

烙 明 者 高 山 健 司

熊本県菊池郡西合志町御代志997 三菱電機株式会社熊本

製作所內

②出 順 人 三菱钴機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

80代 理 人 弁理士 佐藤 正年 外2名

男 網・書

1 数据の名称

半 等 学 訳 法 款 亂

2 勢許請求の範囲

(産業上の利用分裂)

この終明は、単事体制溢数版において光板写に 使用するフォトマスクの況浄数値に関するもので ある。 【健康の技術】

82 図は従来の半導体製造製量におけるフォトマスクの免渉装置の一例を示す正顕影面図および、の動所面図であり、(i)は洗浄されるフォトマスク(、)の洗浄されるマオトマスク(1)の所何に設けられた一対の洗浄で、例示のない製動機構によって関し、例えば洗浄権内の有機部別などに浸漉されたフォトマスク(i)回に閉接しながら、付着している。例はフォトマスク(i)を保持して上下に多動するマスク保持具である。

上記のような機成の紅泉のマオトマスク洗浄技能において、例えば有機溶剤が設定された洗浄物内で回転する一対の洗浄アラシ(別面を、上下に影動するマスク保持具(3)によって記符されたフォトマスク(1)を移動させ、フォトマスク(1)面に対する決帯プラシ(3)の所定の界区力によって固設させながらフォトマスク(1)面に付着している異物を整会し、リンスおよび乾燥工程を経て洗浄操作が終了する。

W

時間曜62-119543 (2)

【発明が舒挽しようとする問題点】

上記のような世来のフォトマスク洗浄装置では、 国転する洗浄プラン(2)のフォトマスク(4) 国に対す る程程によって付着した異常の禁止を行うので、 フランの実際性料とび遊散を並により 数細な異物 の原表率、特に 10 km 以下の契約の除会率が良く ないので、所定通りの於会率の洗浄結果を得るた かには、乾燥工程後に行う除去率の検査による利 定に応じて同一フォトマスクの洗浄操作を数回も 反便して行なわなければならないような商船があった。

この発明はかかる問題点を解析するためになされたもので、1回の洗浄操作によってフォトマスクに付着した機能な異物を所定差りの除去率で洗浄できるフォトマスク洗浄装置を得ることを目的とする。

(関脳点を解決するための学段)

この対明に係るフォトマスク洗浄要数は、有機 普楽あるいは純水などの洗浄故が満たされた洗浄 維内に、相対向する一気の気燃発生部を設け、こ

(3)

彼し、國界のない望見瀬より高圧登気が圧進される管状に形成した一対の気海発生都であり、その相対向する管盤には多数の細孔が多数されている。(?) はこれらの組孔より彼出する気泡群、側は洗浄剤的の入口、物は出口である。

なお、上記典的例ではフォンマスク(I)を上下に 移動させ、気効発生部(I)を固定した例について翻 の気治器生郎の脚をマスク保持異によって地接されたフォトマスクを上下にび動させるか、あるいはフォトマスクを開起して気治器を指を上下に移動し、気造発生器よりの気効をフォトマスク面に 吸針させることによってフォトマスク面の付着物 を設まするものである。

[作 原]

この発明におけるフォトマスク菌の付着物の除 会手段は、気を発生部へ圧発される空気圧によって気泡発生部型面に弾散された細孔より噴出する 気物群がフォトマスク菌に衝突するエネルギと、 この衝突時の気泡弾の凝烈力とによってフォトマ スク菌に付着している散網な異物をも除会する。

「毎朝の寒陰別)

第1回はこの発明の一実施例による半等体験設設官におけるフォトマスク沈浄教型の構成を示す正面所面図および側面断面型であり、(1)、(3)は従来例を示した第2回における比許号と同一または 信当部分である。(4)は存職治剤や絶水などの洗浄 別側を強たしている洗浄器、(6)は洗浄剤の内に長

(4)

明したが、これとは逆に、フォトマスク(1)を洗浄 利切中に投渡して概定し、このフォトマスク(1)の 時間に気泡発魚部側を上下に多動させるように報 成しても、上記宍線例と同様の効果を奏する。

(発明の効果)

この景明は以上説明したとおり、沈浄羽に配復 したフォトマスクとこのフォトマスクの何知に設 けた代記記生态との一方を固定して他を上下に移 動し、気和発生部より放出する気治器によってフ オトマスク面の付着物を除虫するように物成した ので、後細な性着物をも除虫できて洗剤効率が良 くなり、高額度のフォトマスクが得られる効果が ある。

4. 図画の簡単な説明

新1回はこの発明の一実動例による半導体製造 装置におけるフォトマスク洗浄税便の構成を示す 正温质温図および個個所動図、無2回は従来の学 準件製造被性におけるフォトマスク洗浄機能の構 広の 例を示す正原物図図および側図前図面であ

—332—

特問昭62-119543 (3)

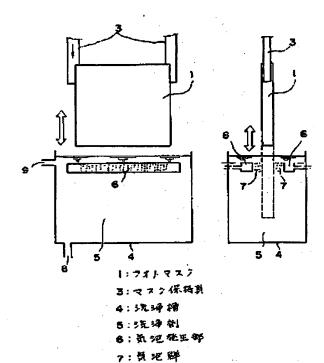
図

図において、(1)はフォケマスタ、(3)はマスタ保 得具、(4)は洗浄値、(5)は洗浄剤、(8)は気息発生部 (7)は気性静。

. 女 句 、 幽 中 阈 一 特 苷 は 剛 一 ま 太 は 相 当 節 分 を 京 す 。

代班人 弁型士 佐 彦 正 年

(7)



第 2 図

